



Международный конкурс
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2014

ДИПЛОМ

к медали

«Гарантия качества и безопасности»

награждается
участник XVIII Международной выставки «Интерполитех-2014»

Кафедра «Электроники и микропроцессорной техники»

Филиала Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» г. Смоленск

за разработку многофункционального интеллектуального микроскопа,
безопасного для зрения

Председатель конкурсной комиссии —
первый заместитель начальника
ФКУ НПО «СТиС» МВД России

Москва
23 октября 2014 года

А.Д. Деревягин